

外側マイクロメータのJCSS校正等

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。*

※ JCSS校正のみ該当

■ 対象測定器

外側マイクロメータ



画像提供：(株)ミットヨ

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正場所	校正の種類	校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
恒久的施設校正	JCSS校正	25 mm 以下	2 μ m
	一般校正	25 mm 超過 100 mm 以下	5 μ m
巡回校正 (出張校正)	JCSS校正	25 mm 以下	3 μ m

端子構造によって、校正できない場合があります。
巡回校正（出張校正）もご対応しております。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 外側マイクロメータ（25 mm） 1個 の場合（セット校正）

料 金 2,400 円 （校正証明書を含む。税別）



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

URL : <http://www.jemic.go.jp>